

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
31. März 2005 (31.03.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/029532 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01J 49/10**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/007154

(22) Internationales Anmeldedatum: 1. Juli 2004 (01.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 103 39 346.3 25. August 2003 (25.08.2003) DE

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): **ION-TOF GMBH** [DE/DE]; Gievenbecker Weg 15, 48149 Münster (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **KOLLMER, Felix** [DE/DE]; Zur Quelle 43a, 48341 Altenberge (DE). **HOERSTER, Peter** [DE/DE]; Besselweg 243, 48149 Münster (DE).

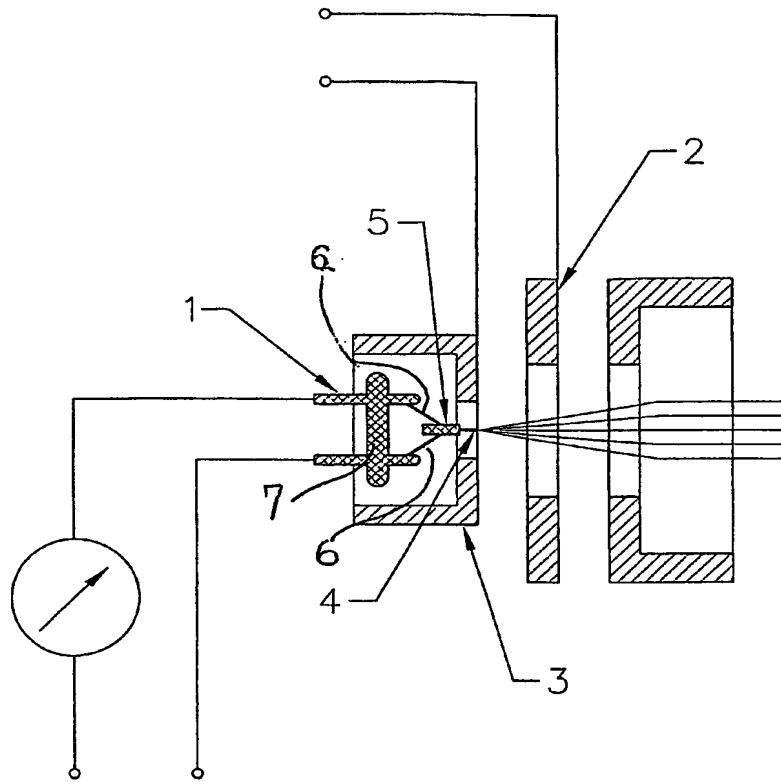
(74) Anwalt: **HOFFMEISTER, Helmut**; Dr. Hoffmeister & Tarvenkorn, Goldstrasse 36, 48147 Münster (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MASS SPECTROMETER AND LIQUID-METAL ION SOURCE FOR A MASS SPECTROMETER OF THIS TYPE

(54) Bezeichnung: MASSENSPEKTROMETER UND FLÜSSIGMETALL-IONENQUELLE FÜR EIN SOLCHES MASSENSPEKTROMETER



(57) Abstract: The invention relates to a mass spectrometer comprising an ion source for producing a primary ion beam, which has a heatable ion emitter coated by a liquid-metal layer, which is essentially comprised of pure metallic bismuth or of a low-melting-point alloy containing, in essence, bismuth. A bismuth ion mixed beam can be emitted by the ion emitter under the influence of an electric field. From said bismuth ion mixed beam, one of a number of bismuth ion types, whose mass is a multiple of the monatomic singly or multiply charged bismuth ions Bi_1^{n+} , is to be filtered out in the form of a mass-pure ion beam, which is solely comprised of ions of a type Bi_n^{p+} , in which $n \geq 2$ and $p \geq 1$, and n and p are each a natural number.

(57) Zusammenfassung: Massenspektrometer mit einer Ionenquelle zur Erzeugung eines Primäronenstrahls, die einen heizbaren Ionenemitter besitzt, der mit einer Flüssigmetall-Schicht überzogen ist, die im wesentlichen aus reinem metallischen Bismut oder einer niedrigschmelzenden, im wesentlichen Bismut enthaltenden Legierung besteht, wobei mit dem Ionenemitter unter Einfluss eines elektrischen Feldes ein Bismutonen-Mischstrahl emittierbar ist, aus dem eine von mehreren Bismutonenarten,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/029532 A2



MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(84) **Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart):** ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,